スピンクロスオーバー錯体[Mn[™](taa)]の強磁場分光測定 High field spectroscopy of the spin crossover complex [Mn[™](taa)]

木村尚次郎¹,澤田祐也¹,渡辺和雄¹,中野元裕² ¹東北大・金研,²大阪大・工 S. Kimura¹, Y. Sawada¹, K. Watanabe¹ and M. Nakano²

¹ Institute for Materials Research, Tohoku University ² Graduate School of Engineering, Osaka University

1. はじめに

分光測定は、1)測定対象が強相関電子系、半導 体、分子性化合物など極めて広汎であり、2)いく らかの周辺光学部品を準備することで反射・透過ス ペクトル測定、発光分光、ラマン散乱等の多彩な技 法による実験ができる、などの特徴を持ち様々な分 野への展開が可能な測定手段である。これと超伝導 磁石あるいはハイブリッド磁石を組み合わせた強磁 場分光は、磁場誘起による電子状態変化の解明や格 子変形を伴う磁気転移等の興味深い現象の発現機構 に関する知見が得られるなど優れた測定手法である。 金研強磁場センターでは過去にも強磁場分光測定が 行われ数々の成果が得られているが[1]、現在、近赤 外から紫外光領域で使用可能な汎用性の高い分光器 を改めて準備し、強磁場分光測定を行うための実験 環境の立ち上げに取り組んでいる。本研究では、基 本的光学測定である反射光スペクトル測定を強磁場 中で行う装置を開発し、その動作試験を兼ねてスピ ンクロスオーバー錯体[Mn^{III}(taa)](H₃(taa) = tris(1-(2-azolyl)-2-azabten-4-yl)amine)に関する分光実験を 行った。

2. 実験方法

2-1 反射分光測定装置

Fig.1 に反射スペクトル分光測定装置の試料ホル ダー近傍の概略図をしめす。光源には近赤外から紫 外光領域をカバーする重水素およびタングステンハ ロゲンランプを使用する。分光器には一般的なシン グル回折格子型分光器を用い、光検出器には多チャ ンネル CCD カメラを使用する。多くの場合、磁場 中光学実験には光学窓の付いた横置き型スプリット 磁石が用いられるが、この種の磁石の市販品が発生 できる最高磁場は9T程度に限られる。これに対し、 本研究ではより高い磁場中での実験を可能とするた め、縦置きソレノイド型磁石を用いる。強磁場セン ターで以前行われていた様に[2]、磁石内への光の導 入および取り出しには光ファイバーを使用する。光 ファイバーによって磁場中心付近に導入された光は、 非球面凸レンズによって平行ビームとなる。さらに ビームスプリッターで光路を水平方向にし、レンズ で集光した光を試料に照射する。試料からの反射光



Fig.1 Schematic view of the reflection type optical spectroscopy system

はビームスプリッターを透過した後、ミラーと非球 面凸レンズを経由してもう一方の光ファイバーに入 射されて磁石外に取り出される。この反射光を分光 器を介して CCD カメラで検出し試料の反射スペク トルを測定する。試料ホルダーは測定プローブの外 部からの上下動が可能で、試料とリファレンスの Ag ミラーの反射光を交互に測ることで、規格化された 反射スペクトルを得る。また、非球面凸レンズの直 下にはプローブの外部から偏光方向を変えることが 可能な偏光板を装着できる。本研究の[Mn^{III}(taa)]に 関する実験では、偏光板を取り外して測定を行った。 プローブ全体はステンレス製の容器に挿入して実験 を行う。300~1200nm の波長範囲で強磁場センター の液体へリウム浸漬冷却型超伝導磁石を用いた測定 が現在可能である。

2-2 スピンクロスオーバー錯体 [Mn^{III}(taa)]

一般に 3d 電子を 4~7 個持つ遷移金属イオンは結 晶場と原子内クーロン相互作用の大小関係によって 低スピンあるいは高スピン状態のいずれかをとるが、 両者のエネルギーが近い場合、外場の変化に伴って 低-高スピン状態間の転移を示す場合があり、これを スピンクロスオーバーと呼ぶ。Mn^{III} が磁性を担う [Mn^{III}(taa)]は、3d⁴イオンについて初めてスピンクロ



スオーバー転移が報告された錯体化合物である[3]。 この物質は転移温度 T_c~47 K において、S=1 と S= 2 の低-高スピン状態間クロスオーバーを示す。比較 的低い転移温度を持つことから、磁場誘起による低 スピンから高スピンへの完全な状態転換が可能であ ることが、パルス強磁場を用いた実験によって示さ れている[2]。本研究では、この物質の粉末試料につ いて反射分光測定を金属材料研究所付属強磁場超伝 導材料研究センターの 18 テスラ超伝導磁石 (18T-SM)を用いて行い、磁場誘起スピンクロスオー バに伴う光学スペクトルの変化を観測した。

3. 実験結果

Fig.2 に[Mn^{III}(taa)]の温度磁場相図を示す。丸印は 過去の帯磁率測定から得られた磁場中のスピンクロ スオーバー転移温度、点線は熱力学的な考察に基づ いた理論曲線である[4]。この物質のスピンクロス オーバーは1K程度のヒステリシスを伴って生じる。 転移温度近傍の46 K付近であれば、15 T程度の磁 場で低スピンから高スピン状態の磁場誘起スピンク ロスオーバーを起こすことができることがわかる。 Fig.3 に温度 46.3 K、 600~900 nm の波長範囲で観 測された[Mn^{III}(taa)]の反射光スペクトルの磁場変化 を示す。実験はまず零磁場から15Tまでの磁場上昇 過程でスペクトルの磁場変化を測定し、その後、磁 場下降過程での測定を行った。磁場の上昇に伴うス ピンクロスオーバー転移によって、10Tと15Tの間 で反射スペクトルの変化が見られている。またヒス テリシスがみられ、磁場下降過程ではスペクトルの 変化は8Tと5Tの間で観測されている。この結果 は Fig.2 の帯磁率測定から得られた相図と一致して いる。630nm 付近のスペクトルが下側にへこんだ領 域が試料による光吸収帯である。これは我々が後に 行った光吸収実験と合致する結果である。過去のい くつかの Mn^{III} 錯体に関する分光実験の結果[5]との



比較から、高スピン状態でみられたこの波長域の吸 収帯は、結晶場によって分裂した Mn^{III} の⁵D 準位間 スピン許容遷移に対応していると考えている。

4. まとめ

光ファイバーを用いて磁石内への光の導入・取り 出しを行う測定プローブを作成し、強磁場中反射分 光測定装置を立ち上げた。この装置を用いてスピン クロスオーバ錯体[Mn^{III}(taa)]の分光実験を行い、磁 場誘起スピンクロスオーバーに伴う光反射スペクト ルの変化を観測した。今後は、光吸収スペクトル測 定やラマン散乱測定等を行うことを計画している。

謝辞

強磁場分光測定装置の開発にあたり有益なご助言 をいただいた千葉大学大学院理学研究科 音賢一教 授と東京大学大学院新領域創成科学研究科 有馬孝 尚教授、分光実験を行うに際しご支援をいただいて いる東北大学金属材料研究所 野尻浩之教授に感謝 いたします。

参考文献

- [1] 例えば N. Kojima, H. Okada, M. Kawarazaki, I. Mogi, M. Takeda, G. Kido, Y. Nakagawa and K. tsushima: J. Phys. Soc. Jpn. **64** (1995) 3082.
- [2] G. Kido and Y. Nakagawa: Proc. Int. Symp. Magneto-Optics, J. Magn. Soc. Jpn. 11 (1987) Suppl. p. 149.
- [3] P. G. Sim and E. Sinn: J. Am. Chem. Soc. 103 (1981) 241.
- [4] S. Kimura, Y. Narumi, K. Kindo, M. Nakano, G. Matsubayashi: Phys. Rev. B 66 (2005) 212412.
- [5] T. S. Davis, J. P. Fackler and M. J. Weeks: Inog. Chem. 7 (1968) 1994.